### ⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出顧公開

## 母 公 開 特 許 公 報 (A) 平1 - 143923

(a) Int, Cl. 4

識別記号

庁内整理番号 C = 7706 = 2G 母公開 平成1年(1989)6月6日

G 01 J 5/02 5/10 C-7706-2G D-7706-2G

審査請求 未請求 発明の数 4 (全9頁)

会発明の名称

ポロメータ及びその製法

②特 顧 昭62-284424

❷出 顧 昭62(1987)11月12日

⑦発 明 者 アードン、シェア

アメリカ合衆国キャリフオーリア州94002、ベルマント、 コーラニツト・ブリヴアード 2229番

四発 明 者 カーリン、セイボ

アメリカ合衆国キャリフオーニア州94560、ニューアー

②出 願 人 セイヴィン、コーパレイシャン

ク、ジョウクイン・ミユーリエツタ 6205番シー

ノ アメリカ合衆国カネテイカツト州06904 - 2270、スタムフ オード、ウエスト・ブロード・ストリート 9番

何代 理 人 弁理士 中島 宜彦

外1名

明 細 書

1.発明の名称

ポロメータ及びその製法

### 2.特許請求の範囲

- (1) 支持体と、この支持体に付着させた解粒子から成る被要膜とを備え、前記網粒子を、大気温度 又は室温で低沸点の脂肪族炭化水素被体に不溶性 であり、70℃以上の温度で軟化することのでき る熱可塑性重合体から成る結合剤中にカプセル化 し、この結合剤が複数の官能性サイトを持つと共 に、少量の電荷デイレクタを含むようにして成る ポロメータ。
- (2) 基板と、この基板により支えられた約合剤カプセル化銀粒子から成る層とを包含するポロメータ。
- (3) 前記銅粒子として 0・2 ないし 2 mm の鋼粉末 粒子を使つた特許請求の範囲館(2) 項記載のポロメータ。
- (4) 前記結合剤が、カルナウパろうを含む特許請

求の範囲第(2)項記載のポロメータ。

- (5) 前記組合剤が、電荷デイレクタを含む特許請求の範囲第(2)項記載のポロメータ。
- (6) 前記組合剤が、カルナウパろうと、電荷デイレクタとを含む特許請求の範囲第(2)項記録のポロメータ。
- (7) (1) 多量の頻粒子を、少量の結合剤及び少量の間帯ディレクタと共に乾式摩砕し、官能性サイスを持つエンカプシュラント中の倒粒子から成を粉と、(中ツプを作る段階と、(中)この間体チップが内を形成する段階と、(中)これ等のチップ小片を多量の低沸点脂肪族炭化水素液の砂点水素を作る段階と、(中)これを砂粒である段階と、(中)これを砂粒である段階と、(中)これを砂粒である。
- (8) 前記層を電子ピームにより硬化して前記ポロメータを形成する特許請求の範囲第(7)項記録のポロメータの製法。
- (9) 特許請求の範囲第(7)項記載の製法により作つ

たポロメータ。

(ii) 特許請求の範囲第(ii)項記載の製法により作ったポロメータ。

#### 3. 発明の詳細な説明

本発明は、赤外線検出器の分野、ことに新規な 種類のポロメータ (thermal detector)に関す

パイロ電気検出器及びポロメータは共に、これ 等が作られる材料の性質によつて雑音がきびしく 制限されているので、これ等は応答性が低くなる。 従つてこのような装置を高い解像度を持つ結像シ ステムに組込むことはむずかしい。

本発明の目的は、新規な種類のサーマル・ディテクタ (thermal detector) すなわちポロメータを提供しようとするにある。

本発明の他の目的は、従来のポロメータの欠点 を除いたポロメータを提供しようとするにある。

さらに本発明の目的は、従来のポロメータに比べて向上したレスポンスを持つポロメータを提供 しようとするにある。

なお本発明の他の目的は、改良したポロメータ を作る方法を提供しようとするにある。

以下本発明によるポロメータ及びその製法の実施例を続付図面について詳細に説明する。

第1回に示すように本発明による改良したポロ メータを作る本発明製法の実施に当たり、先ず電 気泳動により適当な基板に付着させることができ **5** ,

**赤外線技術には、ミサイル防御から気象学上及** び医学上の診断まで広い範囲の用途がある。 2つ の重要な用途は誘導システム及び偵察装置である。 各赤外線システムの実質的な部分は放射線検出 器である。公知の稚類の検出器には、光検出器、 パイロ電気検出器及びサーマル・デイテクタ ( thermal detector ) すなわちポロメータがあ る。光検出器が3々を魅える波長で動作するとき は、これ等の検出器は、空間を占有し電力を消費 する、被体へリウム又は液体窒素の装置により冷 却しなければならない。進度変化に誘電分極が応 答する強誘電体から作られるパイロ電気検出器と、 進電塞が温度感受性を持つ材料で作られるポロメ ーメとは、このような冷却を必要としない。これ 等の検出器やポロメータは大気動作温度で長波長 の放射線に応答する。すまわちこれ等は、広い範 囲のスペクトル応答を必要とする用途、又はかさ はつた冷却剤に対する重量がほとんど許容できな い用途に広く使われている。

る、樹脂カプセル化鍋粒子(resin-encapsulated copper particles ) すたわち樹脂中に埋め込ま れた銅粒子の懸濁液を調製する。この懸濁液を欝 製する第1工程において当業界にはよく知られて いる形式の2本ロール・ゴム・ミル (roll rubber mill ) に、1008のカルナウパろう、508 OAC201、5080AC540及U1800 gの1 B mmの鋼を送給する。A C 2 D 1 はエチ レン - アクリル酸共重合体のカルシウム塩に対す る、アライド・ケミカル・コーポレイション ( Allied Chemical Corporation )の商品名であ る。AC540はロール・ゴム・ミル内の粒子分 散を向上させ一層**微細な粒子を生成する。A**C 2 日 1 は水業賠合が際露された分子を提供する。 これ等の分子は、電荷デイレクタ( charge director )が反応する官能性サイト又はフック ( functional sites or hooks )を提供する。官 能性サイトを制御する他の添加剤はステアリン酸 である。AC540は、本質的にかつ自然に結合 剤として作用する。官能性サイトを制御するその

他の飯加剤には、スチレン-アクリレート共重合 体、エチレン・ピニルアセサート-アクリル酸プ ラス (plus ) 共重合体、酸化ポリエテレン、ア クリレートエステル重合体、アクリレートエステ ルーアクリル散共重合体、ステレン-アリルアル コール共重合体、酸化ポリエテレン重合体及び酸 化プロピレン-エテレン共重合体がある。これ等 の重合体は結合剤の官能性サイトを制御するよう に加えるが、これ等の重合体は本来賠合剤として 作用してもよい。さらに本製法の第1工程で送給 される物質はナベて、40℃以下の温度では ISOPAR 中で不溶性であるか又は溶媒和の生じな い。剱粒子と、結合剤と、官能性サイトを飼御す る銀加剤とは、ロール・ゴム・ミル内で130℃ で1 hr にわたりナレンドされる。この時間で銅 は均等に分散する。一層高い温度では観料の分散 する時間が短かくなる。

冷却時には、樹脂カプセル化銅粒子がクレョン 状の固形物を形成する。この固形物は次いで粉末 にされる。次いでこの粉砕工程からの粉末と 2800

約194℃の中央務点を持つ。ISOPAR - Mは77 ℃の引火点と338℃の自動発火温度とを持つ。 厳密な製造仕様により望ましくない成分たとえば いかり、酸類、カルポキシル及び塩化物を数 ppm に制限する。これ等の ISOPAR は実質的に無臭で あり極めてかだやかなパラフィン系の臭気を持つ だけである。これ等は、すぐれた臭気安定性を持 ち、すべてエクソン・コーポレイション (Exxon Corporation ) 製のものである。

これ等の分散解液体はすべて1 0° Ω cmを越える電気的体積抵抗率と、3 0 以下の勝電率とを持つ。2 5 ℃における蒸気圧は1 0 kPa以下である。望ましい ISOPAR は、タグ・クローズド・カップ法(tag closed cup method)により定められる4 0 ℃の引火点を持つ ISOPAR - 0 である。 ISOPAR - L は同じ方法により定められる6 1 ℃の引火点を持つが、 ISOPAR - M はペンスキー・マルテンス法(Pensky - Martens method)により定められる7 7 ℃の引火点を持つ。好適とする分散剤を述べたが重要な特性は体積抵抗率及び誘電率であ

選式摩砕工程に使う無極性の分散剤は、異性化 脂肪族炭化水素とくに ISOPAR - G、 ISOPAR - H、 ISOPAR - K、 ISOPAR - L 及び ISOPAR - M であ る。これ等の ISOPAR は、極めて高いレベルの純 度を持つ狭いカットのイソパラフイン系炭化水素 曾分である。たとえば ISOPAR - G の沸点範囲は 156℃ないし176℃である。 ISOPAR - L は

る。さらに分散剤の特徴は、 ASTM D 1 1 3 3 に より定められる 2 7 又は 2 8 の付近の低いカウリ プタノール価である。

存在する添加剤は、富能性サイトの創御剤とし て作用するだけでなく又、カルナウパろうの密融 粘度を高める。さらにこれ等の物質を橋かけ結合 して、付着物を硬い耐久性を持つ表面に硬化する ことができる。この密放を使い基板に被煙膜を付 着させ、ポロメータを形成しようとするときは、 分散液を希釈してこの分散液が液体に対して約5 **乡の固形物含量を持つようにする。電荷ディレク** タとしてトナー固形物18当たり8甲のペリウム ・ピストリアピル・スルホサクシネート (barium bistrydebyl sulfosuccinate ) を加えて、トナ ーを15.6 p Ω-1-cm-1 の導電率に電荷ディレク ト(charge direct)をする。この場合この物質 は、電気泳動により基板に付着する状態になる。 明らかに互いに異なる2種類の電荷デイレクタが ある。第1の場合に ISOPAR 内の電荷ディレクタ は1 kHzで測定したときに、この電荷ディレクタ

をトナー粒子と混合したときに得られる運電率より大きい導電率を持つ。レシチン及びパリウムペトロネート(BaPet)がその例である。第2の場合では ISOPAR 内の電荷デイレクタは導電率を怪とんど持たない。しかしこの電荷デイレクタをトナー粒子と混合するときは、実質的な導電率が生ずる。パリウム・スルホサクシネート(BaOT)とピストリデビルサクシネートの塩とがこの場合の例である。

好適とする電荷デイレクタは、トナー粒子がない場合に導電率を持たないものである。過度の導電率は、俗中にトナー粒子の符号と同じ符号を持つイオンの存在によつて生ずる。これ等の望ましくないイオンは、銀料なしでトナー及び付着物の電荷を駆動する同じ電界に応答する。

トナー粒子(約0.5 ないし3.0 A の半径を持つ) ごとの電荷を測定すると、百ないし数百の電荷の 範囲になる。これ等の電荷から生ずるゼータ電位 は、熱エネルギーに比べて大きい 1 V の程度であ る。これは各トナー粒子の官能性サイトの高い密

荷が変り、浴の性質が劣化する。

電荷デイレクタを、提式摩砕工程中に添加する ことができるか又は付着工程時に分散液に添加す ることができる。昼式摩砕工程中の電荷デイレク タの添加により、分散が向上するようになる。 理 想的な量の電荷デイレクタにより、顔料粒子の存 在する際には同数の負の帝電物を生ずる。すなわ ち食に帯電した過剰な遊離イオンは存在しない。 過剰な数の負のイオンは、液体の導電率を高め、 この現像液に連続位相の導電率を加える。使用す る電荷ディレクタの量に上限を定める別の条件が ある。対イオンの移動皮は、トナー粒子の移動度 を越えなければならない。この場合トナー粒子を 差板に駆動するようにした外部電界を加えるとき は、移動度の高い方の対イオンが先ず応答し、付 着基板に隣接する位置に空間電荷の空乏層を残し、 反対電低に蓄積する。空乏層の厚さは、印加電圧 と、キャリア養度とによる。空乏層が形成される ときは、この空乏層は、トナー粒子を基板上に駆 動するように電界が存在する領域にすぎない。次

皮(約1 0⁴ ないし1 0° の点)と、電荷デイレク メ分子との化学反応の性質とによつて可能になる。 分散の安定性は、トナー粒子ごとの大きい電荷 により生ずる。同様に帯電したトナー粒子間の反 発力により、離隔距離が大きいときにこれ等のト ナー粒子を離れた状態に保つ。又パンパとして作 用する(立体障害を生ずる)長い分子により、各 トナーの表面を、誘導双極子吸引相互作用 ( induced dipole attractive interaction ) % 効力を生じアグロメレーションを生ずるのに十分 なだけ、各トナーの表面が相互に密接に近接する のを妨げる。クーロン反発相互作用( coulomb repulsive interaction )は、各トナー粒子間の 離隔距離の逆数に比例して変化するが、 電荷誘導 双框子吸引相互作用は、これ等のトナー粒子の離 隔距離の遊数の4.果に比例して変化する。各トナ 一粒子が互いに十分に難れた状態に留まる間は、 反発相互作用が優勢であり、分散が安定である。 各トナー粒子が要集し始めるとこれ等のトナー粒

子のキャパシタンスが変り、トナー粒子ごとの電

付着工程は、電荷ディレクトされた(charge-directed)樹脂カプセル化鋼粒子を約5重量が含む溶内で実施される。被覆される粒子の粒度分布は変化する。しかし小さい粒子と大きい粒子との移動度は、フック(hook)密度が粒度に無関係であれば互いにほぼ同じである。大きい粒子の方か一層多い電荷を審積するが、これ等の粒子は小さい方の粒子より一層高い粘性引力を持つ。これに反して小さい方の粒子は一層少ない電荷を持つが、分散液中を移動する間に受ける粘性引力は

一層低い。この結果として、粒度は自己補償性を 持つ。粒子の流動速度は印加電界の関数である。 この電界が強いほど、それだけ施動速度が早くを る。印加電界の電位を変えるととにより、付着層 の厚さを制御することができる。たとえば金属円 板に付着する場合には、400Vないし1000 Vの電位を使い、この金属板を正の電極に接続す る。電界を受ける時間は0.0011ないし1秒の間 で変える。マイテ ( Mylar )・テープのような絶 最担体に付着させようとするときは、このマイタ ・テープに正電極を接続し約1000Vの電圧を 印加する。この場合にも又付着物の厚さは、担体 が電界中にある時間の長さによつて制御される。 成は先ず基板にコロナ帝電処理を実施し、この帯 聞した傑体を、この媒体にトナーが引付けられる 現像領域を通すことにより、絶象体を形成しても t wa

付着工程は前記したように、電位を印加し帯電 粒子を基板に付着させることにより実施する。こ の被覆膜の厚さは、浴中の固形物の後度の関数で

結合剤を凝固させる。

例 I

第1図について前記した手順を実施し、100 80 カルナウパろう、5080AC201、50 8 の A C 5 4 B 、 1 8 B D 8 の 1 D 4m 銅粉末及 び 2 8 0 0 8 の ISOPAR H を使つて作つた標準の 脚合品を作つた。この標準調合品の5%固体の盤 陶液 8 町のパリウム・ピストリデビル・スルホサ クシネートを加え、トナーを1 5.6 p Ω-1 - cm-1 に包荷デイレクト( charge direct ) するように した。 鉄ペイント及びスーパー ( super ) にかわ を縁部のまわりに付けてアルミニウム止め金具に 付着させたら四のマイラに付着が行なわれた。 との付着は、電極間隔を 2 mm にして 1 0 0 0 V で 0.2 秒にわたり行なわれた。清浄な ISOPAR で流 浄した後、この付着物を150℃に加熱し次いで 冷却した。この構造に接点として金を蒸着し、銀 ペイントで金額を取付け、作ろうとする試料Aの 抵抗剤定ができるようにした。付着物質の量は 3.2 ゆであつた。

あるだけでなく、又電圧及び時間の関数としても 変化する。カプセル化粒子の浴は、付着工程に十 分な時間を与えることにより現像電板及び遊板の 間で完全に携要することができる。動作電圧を加 える時間長さは 0.1 秒ないし 2 秒又はそれ以上の 間で変える。

伊 王

材料の電子ピーム・レジスト特性を向上するように、追加の結合剤を加えた。758の Cn 及び25%の追加の結合剤を使い分散液を得たが、この場合75% Cn は、標準の調合品の5%固体の懸濁液である。又追加の結合剤は、50%のカルナウパろう及び50%のAC540から成る1重量のの対解は、8mのパリウム・ピストリデビル・スルホサクシネートを加えることにより、13・4pΩ-1- cm-1 に電荷ディレクトされた。この懸濁液を使い、電極間隔を3mとしの・2 秒にわたり2000 V を加えて、かきまぜ作用を加えないトナー浴から6 μm のマイラに2種類の試料 B、Cを付着した。この結果得られた試料を、純粋 ISOPAR で洗浄し、93℃に加熱して冷却した。

例「に述べたようにして解 5 図の簡略化した回路を使い、 Rin を基準値として、各試料の抵抗値を若干の温度に対し計測し、各温度ごとに 3 回の計測を行つた。その成績は次の袋に記載してある。

この表で各点において与えられる抵抗はΩで測つ た3回の計測値の平均である。

T(°C)	$\frac{1}{T}$ (°K×10 <sup>-3</sup> )	$\mathbf{R}_{\mathbf{A}}$	RB	$R_{\mathbf{C}}$
25	3 - 35	1.1 ×10°	7.33×10ª	9.33×108
- 30	3.30	8.7 ×10 <sup>8</sup>	5.3 ×10ª	6.87×108
40	3.19	4-67×108	2.8 ×108	3.77×108
50	3.10	2.67×10*	1.53×10 <sup>8</sup>	2.13×108
60	3.00	1.7 ×108	9.53×10 <sup>7</sup>	1.33×10ª
70	2.92	1.17×10	6-93×107	9.3 ×107
80	2.83	7.77×10 <sup>7</sup>	5-2 ×107	7.3 ×107

結合剤の重要な特性は、これ等がすぐれた電子 ピーム・レジストであり、これ等にマイクロメー タ・フイーチャ・サイズ (micrometer feature size )でパターンを記録することができる。レジストは高いでき持ち、後述のポロメータの構造の 調製を容易にする。

第 3 図に示すように基本的な改良されたポロメータ 1 0 を基板 1 2 上に形成する。基板 1 2 はたとえばこのポロメータに協働させようとするサー

純粋の重合体層の付着は、たとえば第2図に示した装置で電気泳動により行なわれる。付着の条件を、厚さhの純粋の重合体層が生ずるように調整する。

基本的なポータ10を形成ででは、できません。これでは、できません。これでは、18はないのでは、18はないではないでは、18はないでは、18はないでは、18はないでは、1

キットリを支えるシリコン・チップでよい。ポロメータ10は複数の脚を備えている。これ等の脚のうち3本の脚14,16,18を図示してある。これ等の脚は純粋な重合体で形成される。各脚14,16,18は、ポロメータの頂部20を基板12に対し間隔を置いた関係に支える。頂部20は、樹脂カプセル化鋼粒子(resin-encapsulated copper particle) (樹脂中に埋め込まれた鋼粒子)から形成してある。頂部20の各端部の接点22,24は、たとえば脚14,16に沿つて延びる導機26により基板12に接続してある。

本発明による基本的をポロメータ10を作るには、樹脂カプセル化銅粒子層の付着に先だつてデ板12に純粋重合体を付着することが必要である。 又第1図に示すように予備の純粋の重合体析出を生じさせるには先ず純粋の重合体無濁液を調製する。この調製は、銅粒子を含有していないことを 膝いて、樹脂カプセル化粒子 懸濁液の調製に関して前記した工程を実施することによつて行う。

形成されるのは明らかである。

本発明者は研究の結果、直径が3ないし0.5 4m の範囲の鋼粒子を有機結合剤に混合して形成した 頂部20の形成材料が熱的に活性化した抵抗率を 持つことが分つた。

(1) 
$$\rho(T) = \rho_{\infty e}(-Tc/T)$$

この式で Pow は無限の温度を反映する抵抗率であり、Tc は特有の活性化温度である。第6図は代表的なデータセットを示す。量 Pow は、銅粒度と類科対結合剤比とに依存する。とくに Pow は、粒度の減小に伴い又は粒子対結合剤比の増加に伴って減小する。活性化温度 Tc は、粒子間で接触点においてキャリアが移動しないようにする障壁の測定値である。網に対してはこの測定値である。のではつて3 □ □ □ ° K をいし4 8 □ □ ° K の範囲である。

正弦波状に変化する放射線源に応答して、第5 図の単純な回路に抵抗虫を接続した装置の電圧レスポンス V<sub>s</sub> の値は次の式により与えられる。

(2) 
$$V_s = \frac{Tc}{T} \cdot \frac{R}{R+R_R} \cdot v \cdot \frac{dT}{T}$$

この式でRR は基準抵抗であり、V は直列 区路への印加電圧であり、A T は被変調入射放射線により生ずるこの装置の温度変化の値である。量(Tc/T)は、T に比例して変化する特性を持つ 機構から得られる値に対して信号を高める利得率を表わす。本発明者は試験の結果、 $Tc \geq 3000$   $^{\circ}$  K であり、従って  $T \simeq 3$  0 0  $^{\circ}$  K に対して利得率は約 1 0 であることが分った。この利得率は、これ等の装置により示される向上した応答性の 1 つの要因である。

第 3 図に例示した構造においては、吸収される 入射放射線に応答する層すなわち頂部 2 0 は極め て薄く約 1  $\mu$ m である。従つて頂部 2 0 は単位面 被当たりの熱容量が極めて小さい。さらに各脚 1 4 , 1 6 , 1 8 は低い熱伝導率を持つから、頂 部 2 0 は基板 1 2 から十分に絶縁される。すなわ ち式 (2) の量  $\Delta$ T/T は大きくて、これ等の装置の 別の利点になる。

このようにして新しい種類の正規化検出能が次のように定義される。

(6) 
$$D^* = \frac{dI}{I_0} \cdot \frac{(dI)^{\frac{1}{2}}}{P} \cdot (\frac{1}{L})^{\frac{1}{2}} = \frac{T_C}{T} \cdot \frac{V}{\sqrt{4kT\rho_W}} \cdot \frac{1}{C_V T \omega}$$

To = 2000 K

 $e = 2 \Omega \approx 4300 \text{ K}$ 
 $v = 1 \mu_m$ 
 $v = 1 V$ 
 $v = 2 \pi \times 1 0 \approx 60 \text{Hz}$ 
 $v = 1 \times 38 \times 10^{-8} \text{ Syz} = 25 \text{ graves} = 2$ 

であるとした場合に、

(7) 
$$p^* \cong 2 \times 10^{\circ} (\frac{cnt - H_Z}{W})$$

1/L = 1/10、  $P = 10^{-9}$  W/adそして dx = 1 H2 と仮定すれば、 S N 比は次のように なる。

(8) 
$$\frac{\Delta I}{I_0} \cong 7$$

これは10°° ♥/♂を検出できることを指示し、 従つて本発明ポロメータ本体はすぐれた検出器で ある。

雑音は十分に高いから、 Vn = √4kTR41 を限度

例示したようなプリッジ構造を考えると、強さ PWGdを持つ放射線をロラジアン/sec の局波数 で変調した場合に電流信号対離音比は次の式によ り与えられる。

(3) 
$$\frac{dI}{I_n} = \frac{Tc}{T} \cdot \frac{V}{\sqrt{4kTRdf}} \cdot \frac{dT}{T}$$

この式で ds は本発明ポロメータの後続の前置 増製器の帯域幅である。又高周放限界においては 被変調放射エネルギーに応答する温度振幅の第1 調放振幅は次の通りである。

(4) 
$$\Delta T = \frac{P(L1)}{C_V(L1w)\omega} = \frac{P}{C_Vw\omega}$$

この式で Cv はポロメータ本体の単位体積当た りの熱容量である。

式(3) 及び式(4) を組合せると次の式が得られる。

(5) 
$$\frac{AI}{I_0} = \frac{T_c}{T} \cdot \sqrt{\frac{V}{4kT\rho \frac{L}{1}w}} \cdot \frac{1}{C_V^{T\omega}}$$

として取り上げるのは実験的である。与えられた 数値に対して

(9) 
$$V_n = \sqrt{\frac{4 \times T \rho L}{1 \times r}} \cdot dt = 3.3 \times 10^{-9} \text{ V}$$

第3図に示したような装置に対する重要な考え方は、各支持即による伝導と放射とに基づく周囲及び活性検出器間の無エネルギー交換の相対割合である。第3図に示した装置の各寸法を次のようにする。

応用物理学会誌(J. Appl. Phys ) 第55巻第5号(1984年5月1日刊行)第1243元いし1250頁のリン・イー・ガーン(Lynn E. Garn)を著者とする論文『温度検出器の基本的経音限度(Fundamental Noise Limits of Thermal

特開平1-143923(日)

Detectors)』に記載されてある記号を使うと、 放射線界に基づく単位面積当たりの熱コンポクタ ンスは次のようになる。

(10)  $g_{rf} = 4\epsilon_f \sigma T^5 = 6 \times 10^{-4} \text{w cm}^{-2} \text{°C}^{-1}$ 

その理由はT=300°K、「r=1そして r は ステフアン・ポルツマンの定数であるからである。 放射線界に基づく全熱コンダクタンス Srf (w -°C-1)は次の通りである。

(11) Srf = 2 lLgrf

活性区域から 4 本の解を経て基板に達するエネルギーの金熊コンダクタンス  $B_C$  ( $\Psi = {}^{C-1}$ )は次の通りである。

(12)  $g_c \simeq \epsilon h / 4 \pi_0^2$ 

この式で『は脚の材料の熱伝導率である。重合体材料に対する』は次の通りである。

(13) 
$$z = 4 \times 10^{3} ( w - c\pi^{-1} - C^{-1} )$$

単位体積当たり熱容量である。前配の場合と同じ 次元数を使うと、τ ≃ 1 0-3 s である。 0.1 7 eV の活性化エネルギーに対応する 4 × 1 05 Ω - cm の空温の材料抵抗率及び 3 0 0 0° k の活性化温度 では、第 3 図に示した装置は 8 × 1 0° Ω の抵抗 を持ち、これは許容できる値である。熱時定数 (thermal time constant)では幾向学的形状を 調整することにより制御することができる。全部 の寸法を 8 の割合で減らすと、τ は 8 2 に比例し て減小する。

抵抗率が風度の指数関数として変化することによつて、これ等の装置の応答性は高い。高い応答性は、最高検出能は増大させないが、最高の D\* に達することができ増幅器の雑音指数に対する束線が一層低くなる。

このようにして本発明の目的が達成できるのは 明らかである。本発明により新規な復興のポロメータを提供することができた。本発明ポロメータ は大気温度で長い波長の放射線に応答する。本発 明ポロメータは従来のポロメータに比べて向上し 前記した次元数を使うと、

(14) 
$$g_c/g_r \simeq \frac{\epsilon}{g_{rf}^2} (\frac{2w_p^2}{hL}) \simeq 300$$

式 (14) から、 熱伝導復失は放射損失よりはるかに大きいが、 この熱伝導復失は絶対基準ではなか小さいことが明らかである。 前記の ボーンの 論文から誘導 した  $\mathbf{x}$  4 図 は、  $\mathbf{x}$  =  $\mathbf{x}$  0  $\mathbf{x}$  8  $\mathbf{x}$  6  $\mathbf{x}$  6  $\mathbf{x}$  6  $\mathbf{x}$  7  $\mathbf{x}$  8  $\mathbf{x}$  9  $\mathbf{x}$  1  $\mathbf{x}$  9  $\mathbf{x}$  1  $\mathbf{x}$  2  $\mathbf{x}$  1  $\mathbf{x}$  2  $\mathbf{x}$  3  $\mathbf{x}$  2  $\mathbf{x}$  3  $\mathbf{x}$  3  $\mathbf{x}$  4  $\mathbf{x}$  4  $\mathbf{x}$  4  $\mathbf{x}$  5  $\mathbf{x}$  5  $\mathbf{x}$  6  $\mathbf{x}$  6  $\mathbf{x}$  6  $\mathbf{x}$  7  $\mathbf{x}$  6  $\mathbf{x}$  7  $\mathbf{x}$  8  $\mathbf{x}$  9  $\mathbf{x}$  9

活性区域間の離隔距離が25 μm であり、基板及び活性区域間の各ポストすなわち脚を通る弱い熱リンクを持つ多業子構造を考えると、 \*D ≧ 2 × 1 0 − 6 w − °C 1 よりかなり低い有効性 \*D があり、これは各案子間に25 μm の離隔距離を持つ多素子デバイスが可能であることを示す。

温度時定数「壮次の式で与えられる。

(15)  $r \cong C_v \perp L_w / g_c$ 

この式で C<sub>v</sub> は 2(ジュール - °C<sup>-1</sup> - cm<sup>-3</sup> )の

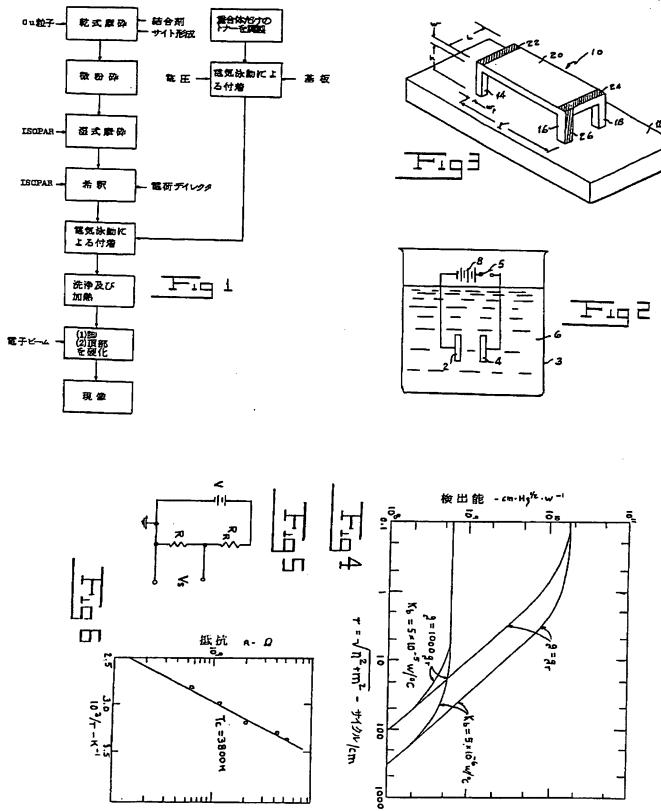
たレスポンスを持つ。又本発明による改良したポ ロメータを作る製法も得られたわけである。

以上本発明をその実施例について詳細に説明したが本発明はなかその精神を逸脱しないで徴程の 変化変型を行うことができるのはもちろんである。 4.図面の簡単な説明

第1 図は本発明による新規な種類のがロメータの1実施例を作る製法を示け流れ図、第2 図は本発明による新規な種類のがロメータの製法を表示するの製法の1 工程を実施するのに使う装置の解での関係を示すの関係を示すが、第4 図は本発明がロメータを接近の表別のできる単純な配数のである。

4 ··· 姜板、 6 ··· 熙陽液、 1 2 ··· 基板、 1 4, 16. 1 8 ··· 脚、 2 0 ··· 顶部

# 特開平1-143923 (9)



THE PAGE BLANK (USPTO)